

С. Ф. Гафарова, Т. Д. Джадарова, Г. С. Куликова и др.

«Влияние гамма-облучения на диффузию серебра в керамике  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-y}$ »

Установлено, что гамма-облучение как на воздухе, так и в вакууме увеличивает глубину проникновения серебра в керамику  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-y}$  в интервале 370—500 °C. Обнаруженный эффект может быть связан с образованием химически активных компонент среды, вступающих в реакции с керамикой, а также с непосредственным воздействием облучения на материал керамики.

## Список литературы

- [1] Аширов Э. Г., Гасанов Э. М., Ибрагимова Э. М., Каланов М. О., Ким Ген Чан, Кутехов Н. В., Поляк О. Ю., Юлдашев Ш. У. // Сверхпроводимость: физика, химия, техника. 1990. Т. 3. № 7. С. 1454—1460.
- [2] Крупиковская М. П., Кекелидзе Г. П., Шаховцов В. И. // Препр. ин-та физики АН УССР, № 21. Киев, 1990.
- [3] Георгиани А. Н., Гутан В. Б., Дерил Ю. О., Радацан С. И., Тигинян И. М., Урсаки В. В., Филина Т. Ф. // Краткие сообщения по физике. 1989. № 9. С. 48—49.
- [4] Громов В. В., Карасева М. Г., Козлов В. А., Лухин А. С., Розно А. Г., Ходяков А. А. // ЖФХ. 1990. Т. 64. № 4. С. 1081—1083.
- [5] Гафаров С. Ф., Джадаров Т. Д., Куликов Г. С., Малкович Р. Ш., Скорятина Е. А., Усачева В. П. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. № 21. С. 66—69; 1990. Т. 16. № 9. С. 59—61.
- [6] Джадаров Т. Д., Асадов Ю. Г., Байрамов А. И., Гафаров С. Ф., Джадаров К. М., Абиев А. К., Кулиев М. Н., Куликов Г. С., Малкович Р. Ш., Наврузов В. Д., Рзакулиев Н. А., Садыгов М. С., Скорятина Е. А., Усачева В. П. // Препр. ин-та физики АН АзССР, № 360. Баку, 1990.
- [7] Головашкин А. И., Левченко И. С., Можулевич Г. П., Полухина Л. М. // ФТТ. 1988. Т. 30. № 8. С. 2520—2523.

Физико-технический институт  
им. А. Ф. Иоффе РАН  
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию  
13 ноября 1991 г.

УДК 537.226.4

© Физика твердого тела, том 34, № 9, 1992  
Solid State Physics, vol. 34, N 9, 1992

ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В СЛОИСТОМ КРИСТАЛЛЕ  $\text{TlGaS}_2$ 

Е. С. Крупников, Г. И. Абуталыбов

В литературе отсутствуют сведения о фазовых переходах (ФП) в слоистом кристалле  $\text{TlGaS}_2$ . Между тем это аналог других слоистых кристаллов  $\text{TlGaSe}_2$  и  $\text{TlInS}_2$ , в которых обнаружены несоразмерные фазы при переходе из парафазы в области комнатной температуры ( $T$ ) в сегнетоферазу при низких  $T$  [1, 2].

Целью настоящей работы является исследование температурной зависимости удельной теплоемкости  $c_p$  чистого и легированного соединением  $\text{Nd}_2\text{S}_3$  монокристаллов  $\text{TlGaS}_2$  в интервале температур 60—280 К.

Монокристаллы  $\text{TlGaS}_2$  имели тетрагональную структуру с параметрами  $a = b = 7.29 \text{ \AA}$ ,  $c = 29.9 \text{ \AA}$ ,  $z = 16$  [3]. Концентрация  $\text{Nd}_2\text{S}_3$  в легированном кристалле составляла  $\sim 10^{18} \text{ см}^{-3}$ . Измерение  $c_p$  проводилось релаксационным методом [4] с использованием микро-ЭВМ ДЗ-28 для сбора и обработки данных. Образцы имели вид прямоугольной пластинки с размерами  $5 \times 5 \times 0.1 \text{ mm}$  и весили: чистый монокристалл 20.45 мг, легированный — 22.90 мг. Точность измерения  $c_p$  составляла 3—4%.

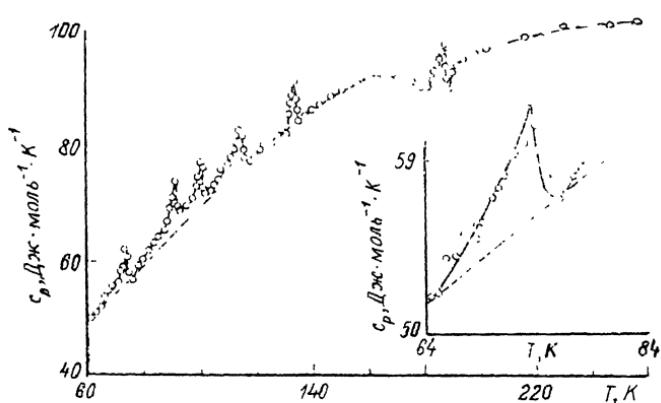


Рис. 1. Температурная зависимость удельной теплоемкости монокристалла  $\text{TiGaS}_2$  в интервале 60—260 К.

На рис. 1 представлена зависимость от температуры  $c_p$  монокристалла  $\text{TiGaS}_2$  в интервале 60—260 К, полученная в режиме нагревания. Хорошо видно 6 аномалий, что свидетельствует о существовании последовательности ФП при температурах:  $T_1 = 73.5$ ,  $T_2 = 91$ ,  $T_3 = 101$ ,  $T_4 = 114$ ,  $T_5 = 133.5$  и  $T_6 = 187$  К. В областях ФП измерения проводились шагом 0.5 К.

Для ответа на вопрос о характере переходов снимались термограммы в режимах нагрева и охлаждения со скоростью 0.018 К/мин. Заметной скрытой теплоты не было обнаружено, за исключением области 185.3—185.9 К, где при нагреве выделялась теплота 479 Дж/моль. При охлаждении в этом интервале  $T$  теплота поглощалась (485 Дж/моль).

Изменения удельных теплоты перехода  $\Delta H$  и энтропии  $\Delta S$  других ФП определялись интегрированием площадей под кривыми  $\Delta c_p(T)$  и  $\Delta c_p/T(T)$  соответственно. Для расчета регулярная часть  $c_p$  аппроксимировалась штриховой линией. Близость двух ФП с температурами  $T_2$  и  $T_3$  и связанное с этим значительное перекрытие вкладов  $\Delta c_p$  не позволили разделить величины  $\Delta H$  и  $\Delta S$  каждого ФП. Суммарная величина  $\Delta H$  и  $\Delta S$  соответственно равна 81 и 0.88 Дж/моль·К. Для других переходов получены следующие значения  $\Delta H$  и  $\Delta S$ :  $T_1 - 19$  и 0.26 Дж/моль·К;  $T_4 - 38$  и 0.34 Дж/моль·К;  $T_5 - 14$ , и 0.11 Дж/моль·К. Небольшая величина изменения энтропии позволяет предположить, что переходы при  $T_1 - T_5$  являются ФП 2-го рода. Вместе с тем установлено, что  $T_1$  зависит от шага измерения и поэтому возможно, что это ФП 1-го рода (он приведен на вставке к рис. 1).

На рис. 2 представлена температурная зависимость  $c_p$  монокристалла  $\text{TiGaS}_2$ , легированного  $\text{Nd}_2\text{S}_3$ , в интервале  $T$  60—280 К. Видно, что при легировании  $c_p$  кристалла уменьшилась, исчезли все ФП, кроме первого, температура которого повысилась и стала 75 К (вставка на рис. 2). Величины  $\Delta H$  и  $\Delta S$ , связанные с ФП, соответственно равны 12 и 0.16 Дж/моль·К.

Полученные данные можно объяснить следующим. Редкоземельное соединение  $\text{Nd}_2\text{S}_3$  при синтезе кристалла  $\text{TiGaS}_2$  разлагается на ионы  $\text{Nd}^{3+}$  и  $\text{S}^{2-}$ , которые локализуются: ион  $\text{Nd}^{3+}$  в месте вакансии  $\text{Tl}^{1+}$ , образуя с ионами серы из различных слоев (их число 2) слабую ковалентную, а с остальными (4) — ионную связь взамен слабой связи ионов  $\text{S}^{2-}$  (6) с вакансией  $\text{Tl}^{1+}$  [5]. Ионы  $\text{S}^{2-}$ , вводимые в кристалл при легировании, заполняют вакансию серы в  $\text{TiGaS}_2$ . Это приводит к усилению межпакетного и межслоевого взаимодействий в кристалле и уменьшению числа дефектных упаковок, связанных со смещением слоев относительно друг друга. На уменьшение числа дефектов в кристалле  $\text{TiGaS}_2$  при введении  $\text{Nd}_2\text{S}_3$  указывают данные исследования ЭПР [6]. Наблюдение

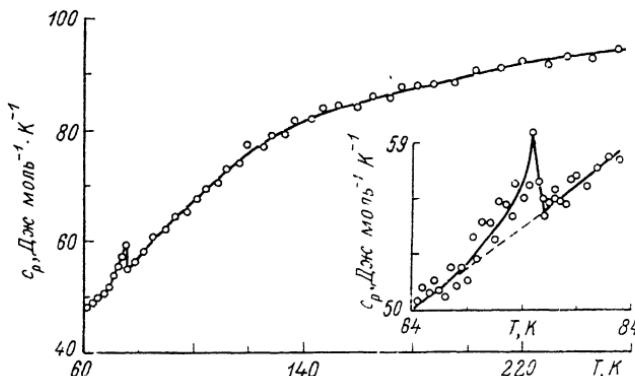


Рис. 2. Температурная зависимость удельной теплоемкости монокристалла  $\text{TiGaS}_2$ , легированного  $\text{Nd}_2\text{S}_3$  в интервале 60–260 К.

последовательности ФП в чистом  $\text{TiGaS}_2$  в отличие от кристалла, легированного  $\text{Nd}_2\text{S}_3$ , позволяет предположить, что фазовые переходы при  $T_2$ — $T_6$  обусловлены дефектностью кристалла, в частности одномерным беспорядком в направлении, перпендикулярном плоскости слоев. Природа ФП при  $T_1$ , по-видимому, иная.

#### Список литературы

- [1] Волков А. А., Гончаров Ю. Г., Козлов Г. В. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1983. Т. 37. № 11. С. 517–520.
- [2] Вахрушев С. Б., Жданова В. В., Квятковский Б. Е. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1984. Т. 39. № 6. С. 245–247.
- [3] Isaacs T. J., Hopkins R. H. // J. Crystal Growth. 1975. V. 29. N 1. P. 121–122.
- [4] Бахман Р., Дисалво Ф. Дж., Джеболл Т. Х. и др. // Приборы для научных исследований. 1972. № 2. С. 21–31.
- [5] Джадарова С. З., Рагимова Н. А., Абуталыбов Г. И. // Письма в ЖЭТФ. Т. 52. № 1. С. 691–693.
- [6] Dzhafarova S. Z., Ragimova N. A., Abutalybov G. J. // Phys. Stat. Sol. (a). 1991. V. 126. N 2. P. 501–509.

Институт физики АН Азербайджана  
Баку

Поступило в Редакцию  
11 июля 1991 г.

В окончательной редакции  
5 ноября 1991 г.

© Физика твердого тела, том 34, № 9, 1992  
*Solid State Physics, vol. 34, N 9, 1992*

#### ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРОВ ИК-ОТРАЖЕНИЯ $\text{PbTe}(\text{Ga})$

А. И. Белогорохов, С. А. Белоконь, И. И. Иванчик, Д. Р. Хохлов

В последнее время достигнут значительный прогресс в понимании природы задержанной фотопроводимости, наблюдающейся в сплавах  $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}(\text{In})$  при температурах  $T < T_c \approx 25$  К [1]. В работе [2] высказано предположение, что данный эффект связан с возникновением барьера в конфигурационном пространстве между метастабильными и основными примесными состояниями. В результате в спектрах отражения материала при  $T < T_c$  появляются особенности, обусловленные переходами между локальными основными и метастабильными